

Cennik dla próbek standardowych (nabieranie widma do 1 h)*

Aparatura: AXIS Supra (XPS)	
Typ pomiaru	Cena netto (PLN)
Analiza spektralna (wybraną techniką - XPS, AES, UPS lub ISS)	530
Mikroanaliza – analiza j.w. dla małego obszaru	610
Analiza spektralna + obrazowanie 2D (jedna energia)	640
obrazowanie 2D – każda kolejna linia energii (dopłata za pojedynczą energię)	100
Chłodzenie/grzanie próbki - dopłata	230
Trawienie Argonem (za każdą rozpoczętą godzinę)	200
Analiza kątowna (dopłata za każdy kąt)	100
Aparatura: TOF.SIMS 5	
Typ pomiaru	Cena netto (PLN)
Analiza spektralna + mapowanie 2D	590
Analiza spektralna + mapowanie 2D (mikroanaliza lub tryby wysokiej rozdzielczości)	690
Analiza spektralna + mapowanie 2D +profilowanie 3D	900
Chłodzenie/grzanie próbki - dopłata	230
Analiza spektralna na spektrometrach AXIS Supra i TOF.SIMS 5 bez wyprowadzania próbki poza próżnię	
1000	
Analiza spektralna na spektrometrach AXIS Supra i TOF.SIMS 5 z wyprowadzaniem próbki poza próżnię	
850	

Uwagi:

- *Dopłata za każdą kolejną godzinę pomiaru – 290 PLN netto.
- Analiza danych – cena zależna od czasu i zakresu.
- Za ceny netto należy rozumieć koszty bez podatku VAT.
- Dla pracowników Wydziałów Biologii i Chemii możliwe są obniżki cen do 20%.
- W przypadku nawiązania współpracy naukowej możliwa jest obniżka cen.
- Nie podejmujemy się analizy próbek niebezpiecznych dla urządzenia.
- Możliwe jest przygotowanie dostarczonych próbek przez personel laboratorium XPS-SIMS. Opłaty będą ustalane ze stroną zlecającą w zależności od rodzaju próbki.
- Próbki będą przyjmowane tylko z wypełnionym drukiem przyjęcia zlecenia CNBCh UW.
- Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania próbek niebezpiecznych dla operatorów jak i dla przyrządu.
- Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 kodeksu cywilnego.